

کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای انحراف استاندارد و آزمون آن در توزیع نرمال

نیز اسمعیل‌زاده^۱، خسرو فضلی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

چکیده:

در این مقاله بر اساس نمونه‌ای تصادفی از توزیع نرمال با پارامترهای مجهول، کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای پارامتر انحراف استاندارد را با استفاده از انحراف استاندارد نمونه به دست می‌آوریم. نشان می‌دهیم این بازه اطمینان را نمی‌توان با گرفتن ریشه دوم از نقاط انتهایی کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای واریانس که به وسیله تیت و کلت ارائه شده است، به دست آورد. همچنین جدولی برای محاسبه این بازه اطمینان بر حسب چند اندازه نمونه و ضریب اطمینان رایج ارائه می‌دهیم. با توجه به ارتباط بازه اطمینان با مسئله آزمون فرض، عملکرد توان چند آزمون ساخته شده بر اساس بازه‌های اطمینان ذکر شده مقایسه می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: طول بازه اطمینان، انحراف استاندارد، بازه اطمینان ناریب

۱ مقدمه

σ مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم.

قرار دهید $n = N - 1$. بازه‌های اطمینان I برای σ^2 به صورت

$$I = \left(\frac{1}{b_n} n S^2, \frac{1}{a_n} n S^2 \right), \quad (1)$$

در [۴] در نظر گرفته شده‌اند که در آن $S^2 = (N-1)^{-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2$ واریانس نمونه، \bar{X} میانگین نمونه و مخرج‌های $a_n < b_n$ اعدادی ثابت و مثبت هستند. برای ضریب اطمینان داده شده $1-\alpha$ ، چند نوع بهینگی از جمله بازه اطمینان با کمترین طول و بازه اطمینان ناریب به‌طور یکنواخت دقیق‌ترین (UMAU) برای پارامتر واریانس σ^2 مورد بررسی قرار گرفته است [۴-۱]. همچنین در [۴] جدولی برای مخرج‌های a_n و b_n بر اساس اندازه نمونه، ضریب اطمینان و نوع بهینگی ارائه شده است. در این مقاله به‌جای واریانس، پارامتر انحراف استاندارد یعنی σ را در نظر می‌گیریم و بررسی مشابهی را برای انحراف استاندارد انجام می‌دهیم.

ابتدا بر اساس انحراف استاندارد نمونه یک بازه اطمینان با کوتاه‌ترین طول را برای انحراف استاندارد به دست می‌آوریم. سپس نشان می‌دهیم که این بازه کوتاه‌تر از بازه‌های به‌دست‌آمده از ریشه دوم کران‌های بازه اطمینان برای واریانس است. همچنین جدولی برای کمیت‌های مورد استفاده در محاسبه این بازه بر اساس اندازه نمونه و

فرض کنید X_1, X_2, \dots, X_N یک نمونه تصادفی با اندازه N از توزیع $N(\mu, \sigma^2)$ با پارامترهای مجهول μ و σ^2 است. استنباط آماری درباره این پارامترها مسئله‌ای قدیمی است که در متون کلاسیک آماری از زوایای مختلف به آن پرداخته شده است. در این مقاله پارامتر انحراف استاندارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به‌منظور مطالعه این موضوع، به‌طور سنتی استنباط‌هایی مانند ساخت یک بازه اطمینان برای پارامتر σ^2 بر اساس برخی بهینگی‌ها انجام می‌گیرد و برای پارامتر σ یعنی انحراف استاندارد معمولاً از ریشه دوم کران‌های اطمینان بالا و پایین بازه اطمینان متناظر برای واریانس استفاده می‌شود. اما همان‌گونه که در این مقاله نشان می‌دهیم بسته به نوع بهینگی، ممکن است یک بازه اطمینان بهینه برای σ^2 لزوماً با گرفتن ریشه دوم کران‌های آن، یک بازه اطمینان بهینه را برای σ نتیجه ندهد.

همان‌طور که می‌دانیم انحراف استاندارد برخلاف واریانس دارای واحد اندازه‌گیری یکسان با داده‌ها می‌باشد؛ بنابراین دارای معنی و تعبیری سراسرتر و طبیعی‌تر در مقایسه با واریانس است که واحد اندازه‌گیری آن مربع واحد اندازه‌گیری داده‌ها می‌باشد. علیرغم اهمیت ذاتی انحراف استاندارد، مسئله ساخت بازه اطمینان به‌طور مستقیم برای

^۱ گروه آمار دانشگاه کردستان

^۲ گروه آمار دانشگاه کردستان (نویسنده مسئول: khfazli@uok.ac.ir)

فرض کنید $0 \leq L \leq U$ دو آماره هستند. با توجه به تساوی پیشامدهای $(\sqrt{L} \leq \sigma \leq \sqrt{U}) = (L \leq \sigma^2 \leq U)$ نتیجه می‌شود که هر بازه اطمینان برای σ^2 معادل یک بازه اطمینان برای σ است؛ بنابراین با توجه به تعریف فوق، یک بازه اطمینان ناریب به‌طور یکنواخت دقیق‌ترین برای انحراف استاندارد، با گرفتن ریشه دوم کران‌های اطمینان بازه متناظر برای واریانس حاصل خواهد شد. همچنین به‌سادگی دیده می‌شود بازه اطمینان با دم‌های برابر برای انحراف استاندارد برابر است با

$$I_{ET} = \left(\frac{\sqrt{n}S}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n)}}, \frac{\sqrt{n}S}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}} \right) \quad (3)$$

که از ریشه دوم بازه اطمینان با دم‌های برابر برای واریانس به دست می‌آید. در اینجا منظور از $\chi_{\alpha}^2(n)$ چنک بالایی مرتبه α برای توزیع کای دو با n درجه آزادی است.

در [۴] نشان داده شده است که مخرج‌های a_n و b_n برای کوتاه‌ترین بازه اطمینان به‌صورت (۱) با ضریب $1 - \alpha$ برای σ^2 در معادلات

$$\begin{aligned} f_{n+2}(a_n) &= f_{n+2}(b_n) \\ \int_{a_n}^{b_n} f_n(x) dx &= 1 - \alpha, \end{aligned} \quad (4)$$

صدق می‌کنند. بازه متناظر را با IML نمایش می‌دهیم. جدولی از مقادیر a_n و b_n برای اندازه نمونه‌ها و ضرایب اطمینان مختلف در [۴] داده شده است. اینک به مسئله یافتن بازه اطمینان با کمترین طول برای انحراف استاندارد در بین بازه‌های اطمینان به‌صورت

$$I = \left(\frac{1}{d_n} \sqrt{n}S, \frac{1}{c_n} \sqrt{n}S \right), \quad (5)$$

می‌پردازیم. برای این کار باید طول بازه اطمینان (۵)، یعنی

$$\left(\frac{1}{c_n} - \frac{1}{d_n} \right) \sqrt{n}S,$$

را با توجه به قید

$$\int_{c_n}^{d_n} g_n(x) dx = 1 - \alpha,$$

مینیم کنیم که در آن تابع چگالی g_n تابع چگالی $\frac{\sqrt{n}S}{\sigma}$ است که هم‌توزیع با متغیر تصادفی $\sqrt{\chi^2(n)}$ می‌باشد. با استفاده از روش ضرایب لاگرانژ برای تابع

$$\begin{aligned} \phi(c_n, d_n, \lambda) &= \left(\frac{1}{c_n} - \frac{1}{d_n} \right) \sqrt{n}S + \\ &\lambda \left(\int_{c_n}^{d_n} g_n(x) dx - 1 + \alpha \right), \end{aligned}$$

ضریب اطمینان‌های رایج تهیه می‌شود.

با توجه به اینکه هر بازه اطمینان معادل یک مسئله آزمون فرض است، در این مقاله آزمون فرض برای انحراف استاندارد بر اساس بازه‌های اطمینان مورد مطالعه را نیز در نظر می‌گیریم و آن‌ها را بر اساس توان آزمون مقایسه می‌کنیم. نتایج برای چند اندازه نمونه و مقادیر مختلف انحراف استاندارد به‌صورت نمودارهایی ارائه می‌شود. سازمان‌دهی مقاله به این صورت است که در بخش ۲ کوتاه‌ترین بازه اطمینان را برای σ به دست می‌آوریم. در بخش ۳ بر اساس بازه‌های اطمینان بررسی شده، مسئله آزمون فرض برای انحراف استاندارد را با بررسی عملکرد توان آن‌ها در نظر می‌گیریم.

۲ کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای انحراف استاندارد

نخست بازه اطمینان ناریب به‌طور یکنواخت دقیق‌ترین با ضریب اطمینان $1 - \alpha$ را برای σ^2 در نظر می‌گیریم که طبق تعریف بازه اطمینانی است که عبارت

$$P_{(\mu, \sigma^2)} \{ \sigma'^2 \in I \}, \quad \forall \mu, \forall \sigma \neq \sigma',$$

را به‌طور یکنواخت در بین همه بازه‌های اطمینان I که در شرایط

$$P_{(\mu, \sigma^2)} \{ \sigma^2 \in I \} = 1 - \alpha, \quad \forall \mu, \forall \sigma^2,$$

و

$$P_{(\mu, \sigma^2)} \{ \sigma'^2 \in I \} \leq 1 - \alpha, \quad \forall \mu, \forall \sigma \neq \sigma',$$

صدق می‌کنند، مینیم می‌سازد [۴] و [۱]. این بازه را با ISU نمایش می‌دهیم. در [۴] نشان داده شده است که یک بازه اطمینان ISU به‌صورت (۱) است که مخرج‌های a_n و b_n در معادلات

$$f_{n+2}(a_n) = f_{n+2}(b_n) \quad (2)$$

$$\int_{a_n}^{b_n} f_n(x) dx = 1 - \alpha,$$

صدق می‌کنند. در اینجا $f_n(x)$ تابع چگالی توزیع کای دو با $n = N - 1$ درجه آزادی است، یعنی

$$f_n(x) = \frac{x^{n/2-1} e^{-x/2}}{\Gamma(n/2) 2^{n/2}}, \quad x > 0.$$

جدولی از مقادیر این مخرج‌ها برای اندازه نمونه‌ها و ضرایب اطمینان مختلف در [۴] داده شده است.

به دستگاه معادلات غیرخطی زیر می‌رسیم:

پس با توجه به اینکه $0 < 1 - \alpha < 1$ ، نتیجه می‌گیریم که معادله

$$H(C) = \int_C^{h(C)} f_n(x) dx = \int_C^D f_n(x) dx = 1 - \alpha,$$

$$c_n^\vee g_n(c_n) = d_n^\vee g_n(d_n), \quad (6)$$

$$\int_{c_n}^{d_n} g_n(x) dx = 1 - \alpha.$$

با توجه به تساوی‌های

$$g_n(x) = 2x f_n(x^\vee),$$

$$\int_{c_n}^{d_n} g_n(x) dx = \int_{c_n^\vee}^{d_n^\vee} f_n(x) dx,$$

معادلات (۶) معادل‌اند با

$$c_n^\vee f_n(c_n^\vee) = d_n^\vee f_n(d_n^\vee), \quad (7)$$

$$\int_{c_n^\vee}^{d_n^\vee} f_n(x) dx = 1 - \alpha.$$

با قرار دادن $C = c_n^\vee$ و $D = d_n^\vee$ معادلات (۷) را می‌توان به صورت

زیر نوشت:

$$C^N e^{-C} = D^N e^{-D}, \quad (8)$$

$$\int_C^D f_n(x) dx = 1 - \alpha.$$

اینک ابتدا ثابت می‌کنیم این معادلات دارای جواب‌های منحصر به فرد هستند. سپس نشان می‌دهیم این جواب‌ها با ریشه دوم جواب‌های معادله (۴) که مخرج‌های متناظر برای بازه اطمینان با کوتاه‌ترین طول برای σ^2 است، برابر نیستند.

قضیه ۱.۲. دستگاه معادلات (۸) دارای جواب‌های یکتا است.

اثبات. تابع $g(x) = x^N e^{-x}$ ، $x > 0$ را در نظر بگیرید. این تابع در بازه $[0, N]$ اکیداً صعودی و در بازه $[N, \infty]$ اکیداً نزولی است؛ بنابراین معادله $g(x) = l$ برای $0 < l \leq N^N e^{-N}$ دارای دو جواب C و D است به طوری که $0 \leq C \leq N \leq D$. پس تابع اکیداً نزولی $D = h(C)$ ، $0 \leq C \leq N$ را داریم که

$$\lim_{C \rightarrow 0^+} h(C) = \infty, \quad \lim_{C \rightarrow N^-} h(C) = N.$$

شکل ۱ را ببینید؛ بنابراین رابطه

$$H(C) = \int_C^{h(C)} f_n(x) dx$$

تابعی اکیداً نزولی از C را تعریف می‌کند که $H(N) = 0$ و

$$H(0^+) = \lim_{C \rightarrow 0^+} H(C) = \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = 1.$$

دارای یک جواب یکتای C و در نتیجه یک جواب یکتای $D = h(C)$ می‌باشد.

□

بنابراین جواب‌های منحصر به فرد $d_n = D$ و $c_n = C$ را داریم که کمترین طول را در بین بازه‌های اطمینان به فرم (۵) دارد. این بازه را با I_{SD} نشان می‌دهیم. جدولی از زوج مقادیر (c_n, d_n) برای چند n و $1 - \alpha$ در جدول ۲ داده شده است.

در ادامه نشان می‌دهیم جواب‌های فوق با ریشه دوم مقادیر متناظر برای پارامتر واریانس برابر نیستند.

گزاره ۲.۲. فرض کنید a_n و b_n مخرج‌های کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای σ^2 هستند. در این صورت $\sqrt{a_n}$ و $\sqrt{b_n}$ مخرج‌های کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای σ نیستند.

اثبات. مقادیر a_n و b_n باید در تساوی (۴) صدق کنند که پس از ساده کردن معادل است با

$$a_n^{N+1} e^{-a_n} = b_n^{N+1} e^{-b_n}.$$

اینک فرض کنید ریشه دوم آن‌ها، یعنی $\sqrt{a_n}$ و $\sqrt{b_n}$ برای انحراف استاندارد نیز بهینه باشند؛ بنابراین باید در تساوی (۷) نیز صدق کنند. پس از ساده کردن به برابری زیر می‌رسیم:

$$a_n^N e^{-a_n} = b_n^N e^{-b_n}.$$

با تقسیم طرفین دو تساوی اخیر بر هم به رابطه $a_n = b_n$ می‌رسیم که تناقض است زیرا باید تساوی زیر برقرار باشد

$$\int_{a_n}^{b_n} f_n(x) dx = 1 - \alpha,$$

و این یعنی

$$\frac{1}{c_n} - \frac{1}{d_n} < \frac{1}{\sqrt{a_n}} - \frac{1}{\sqrt{b_n}}.$$

□

از بحث فوق این نتیجه ضمنی نیز گرفته می‌شود که توان دوم بازه اطمینان با کمترین طول برای انحراف استاندارد، نمی‌تواند برای واریانس دارای کمترین طول باشد.

نااریب، به‌طور یکنواخت پرتوان‌ترین آزمون (UMPU) وجود دارد [۱]. آزمون‌های موردنظر در این قسمت بر اساس بازه‌های اطمینانی هستند که در بخش ۲ برای σ^2 یا σ معرفی شده‌اند.

فرض کنید F_n تابع توزیع متغیر تصادفی کای دو با n درجه آزادی است. ابتدا آزمون بر اساس کوتاه‌ترین بازه اطمینان با ضریب $1 - \alpha$ را برای انحراف استاندارد یعنی I_{SD} در نظر می‌گیریم. آزمون ساخته شده بر اساس این بازه اطمینان فرض صفر را رد می‌کند هرگاه $\sigma \notin I_{SD}$. پس توان آزمون در نقطه σ^2 برابر است با

$$\Pi_{SD}(\sigma^2) = P_{\sigma}(\sigma \notin I_{SD}) = F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} c_n^2\right) + 1 - F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} d_n^2\right),$$

که در آن c_n و d_n جواب‌های منحصر به فرد معادلات (۷) هستند. واضح است که فرض‌های (۹) با

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \quad (10)$$

معادل هستند. پس بر اساس کوتاه‌ترین بازه اطمینان با ضریب اطمینان $1 - \alpha$ برای σ^2 ، فرض H_0 در سطح α رد می‌شود هرگاه $\sigma \notin I_{ML}$. بنابراین توان آزمون در نقطه σ^2 برابر است با

$$\Pi_{ML}(\sigma^2) = P_{\sigma}(\sigma \notin I_{ML}) = F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} a_n\right) + 1 - F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} b_n\right).$$

اگر ناحیه رد آزمون H_0 را بر اساس بازه اطمینان نااریب به‌طور یکنواخت دقیق‌ترین در نظر بگیریم، می‌توان نشان داد که تابع توان می‌شود

$$\Pi_{SU}(\sigma^2) = P_{\sigma}(\sigma \notin I_{SU}) = F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} a_n\right) + 1 - F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} b_n\right)$$

که در آن a_n و b_n جواب‌های منحصر به فرد معادلات (۲) هستند. این آزمون در واقع UMPU است ([۱]، [۳]).

تابع توان بر اساس بازه اطمینان با دم‌های برابر برای σ^2 در (۳) عبارت است از

$$\Pi_{ET}(\sigma^2) = P_{\sigma}(\sigma \notin I_{ET}) = F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} a_n\right) + 1 - F_n\left(\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} b_n\right)$$

که در آن $a_n = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ و $b_n = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$. با توجه به اینکه بازه اطمینان با دم‌های برابر برای انحراف استاندارد از ریشه دوم بازه اطمینان با دم‌های برابر برای واریانس به دست می‌آید، بنابراین تنها بررسی آزمون بر اساس بازه اطمینان با دم‌های برابر برای σ^2 کفایت می‌کند.

به‌منظور مقایسه عملکرد توان آزمون‌های ذکر شده، توابع توان برای مقادیر مختلف n و σ_0^2 در شکل‌های ۲ و ۳ رسم شده‌اند. برای مقادیر $\sigma^2 < \sigma_0^2$ آزمون بر اساس کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای σ^2 دارای

مثال ۳.۲. برای $n = N - 1 = 8$ ، $1 - \alpha = 0.95$ ، کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای واریانس، به ازای مخرج‌های $a_n = 2.7027$ و $b_n = 24.8147$ به دست می‌آید ([۴]، جدول ۶۷۸)؛ اما ریشه دوم این مقادیر، یعنی $\sqrt{a_n} = 1.6439$ و $\sqrt{b_n} = 4.9814$ با جواب‌های بهینه $c_n = 1.6197$ و $d_n = 4.6471$ ، متناظر با کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای انحراف استاندارد، برابر نیستند. همچنین برای فاصله اطمینان با دم‌های برابر، مخرج در کران بالای بازه اطمینان $\sqrt{\chi_{0.975}^2(8)} = 1.4764$ و در کران پایین برابر $\sqrt{\chi_{0.025}^2(8)} = 4.1874$ می‌باشد.

مثال ۴.۲. قرار دهید $1 - \alpha = 0.95$ برای یک نمونه $N = 9$ تایی از توزیع نرمال $N(5, 4)$ داده‌های زیر مشاهده شده است

$$2.1936, 7.4094, 6.2614, 2.1037, 8.4726,$$

$$2.9768, 9.4507, 3.5561, 1.3136$$

که میانگین و مجموع توان دوم انحرافات از میانگین آن‌ها برابر است با

$$\bar{x} = 4.8598, \quad \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2 = 75.1192.$$

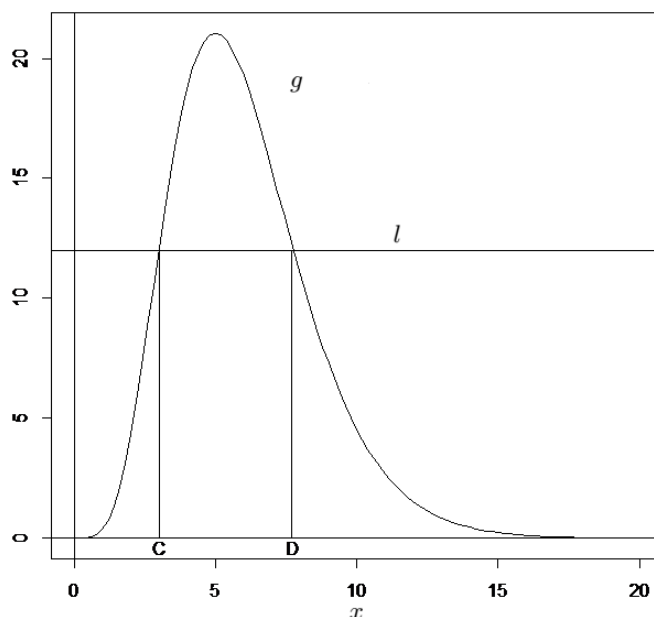
بازه‌های اطمینان مشاهده شده برای این داده‌ها در جدول ۱ داده شده است. در ردیف دوم این جدول منظور از $\sqrt{I_{ML}}$ بازه اطمینانی است که نقاط ابتدایی و انتهایی آن ریشه دوم نقاط متناظر کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای σ^2 هستند. همان‌طور که انتظار می‌رود طول آن بیشتر از بازه اطمینان ردیف اول است.

۳ مقایسه توان‌های چند آزمون برای انحراف استاندارد

یکی از روش‌های انجام آزمون یک فرض آماری بر اساس یک بازه اطمینان ساخته شده برای پارامتر مورد علاقه است. در این بخش بر اساس نتایج بخش ۲ به معرفی و مقایسه توان چند آزمون آماری برای فرض‌های

$$H_0: \sigma = \sigma_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma \neq \sigma_0 \quad (9)$$

بر اساس نمونه تصادفی X_1, \dots, X_N از توزیع $N(\mu, \sigma^2)$ با پارامترهای مجهول μ و σ^2 می‌پردازیم که در آن σ_0 یک مقدار معلوم و مثبت می‌باشد. می‌دانیم که برای مسئله فوق هیچ آزمون به‌طور یکنواخت پرتوان‌ترین (UMP) وجود ندارد، اما در کلاس آزمون‌های



شکل ۱: نمودار تابع g در قضیه ۱.۲

۴ بحث و نتیجه‌گیری

در این مقاله مسئله ساخت بازه اطمینان به‌طور مستقیم برای پارامتر انحراف استاندارد در توزیع نرمال مورد بحث قرار گرفت. نشان دادیم که کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای این پارامتر از روی بازه اطمینان برای پارامتر واریانس به دست نمی‌آید. همچنین از مقایسه توان آزمون بر اساس کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای انحراف استاندارد با توان چند آزمون رایج مشاهده کردیم که هرکدام از آزمون‌ها برای برخی از مقادیر پارامتر توان بیشتری نسبت به سایر آزمون‌ها دارد.

تشکر و قدردانی

از داوران محترم که پیشنهادهایشان باعث بهبود در نگارش مقاله شد سپاسگزاریم. همچنین زحمات هیئت تحریریه محترم مجله را ارج می‌نهم.

بیشترین توان و آزمون بر اساس بازه اطمینان با دمه‌های برابر دارای کمترین توان است. برای $\sigma^2 > \sigma_0^2$ نتایج عکس می‌شوند. تابع توان دو آزمون دیگر در بین این دو قرار می‌گیرند به طوری که برای $\sigma^2 < \sigma_0^2$ آزمون بر اساس بازه اطمینان ناریب به‌طور یکنواخت دقیق‌ترین از توان آزمون بر اساس کوتاه‌ترین بازه اطمینان برای σ کمتر است. این برای $\sigma^2 > \sigma_0^2$ کاملاً برعکس است. به‌طور خلاصه برای $\sigma^2 < \sigma_0^2$

$$\Pi_{ET}(\sigma^2) \leq \Pi_{SU}(\sigma^2) \leq \Pi_{SD}(\sigma^2) \leq \Pi_{ML}(\sigma^2),$$

و برای $\sigma^2 > \sigma_0^2$

$$\Pi_{ML}(\sigma^2) \leq \Pi_{SD}(\sigma^2) \leq \Pi_{SU}(\sigma^2) \leq \Pi_{ET}(\sigma^2).$$

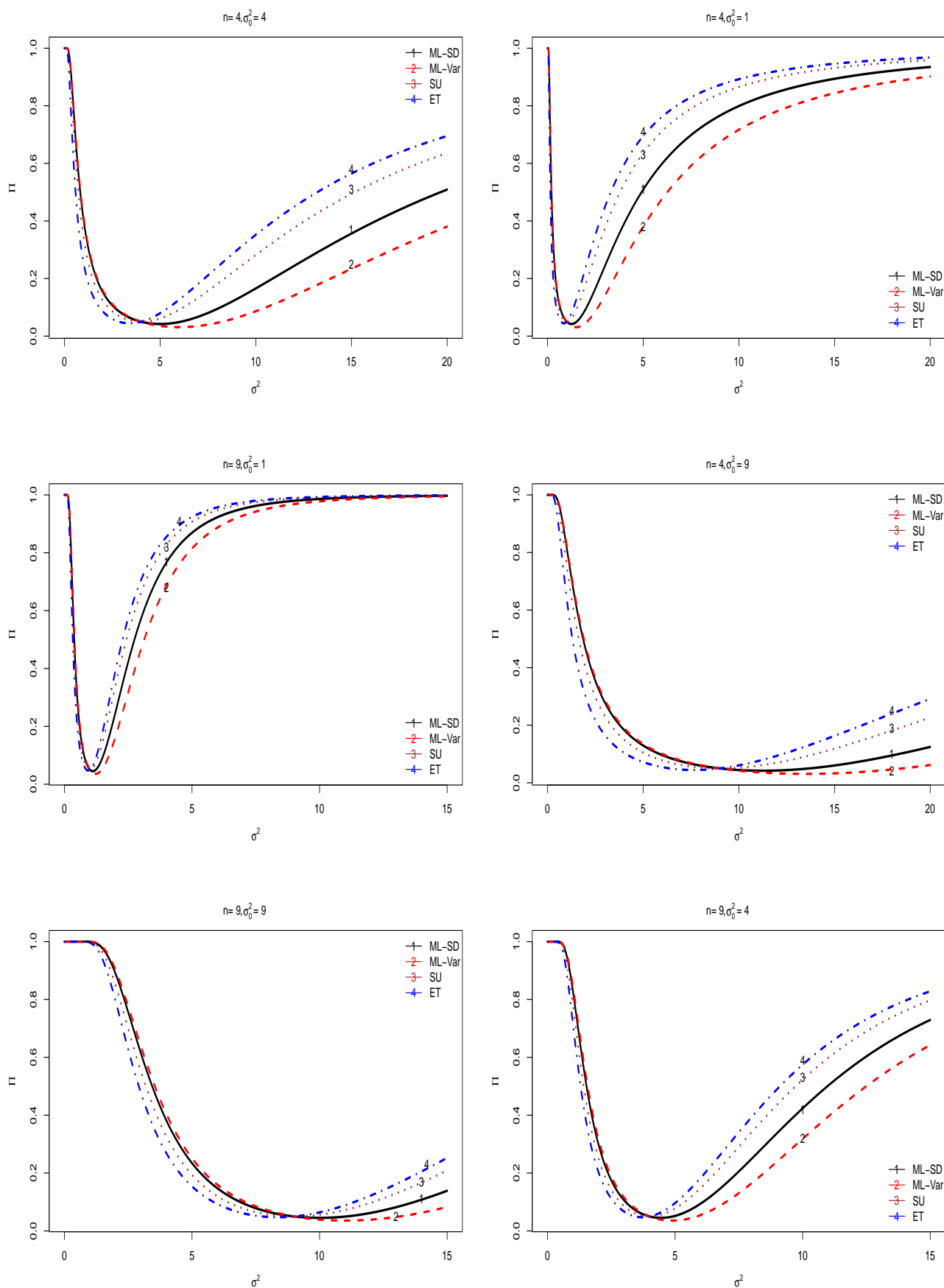
همان‌طور که مشاهده می‌شود به‌جز آزمون بر اساس بازه اطمینان ISU که $UMPU$ است، سایر آزمون‌ها ناریب نیستند؛ زیرا توان آن‌ها برای برخی مقادیر σ^2 از توان آزمون $UMPU$ بیشتر است. این مطلب برای هر مقدار n و σ^2 درست است.

جدول ۱: بازه‌های اطمینان در مثال ۴.۲

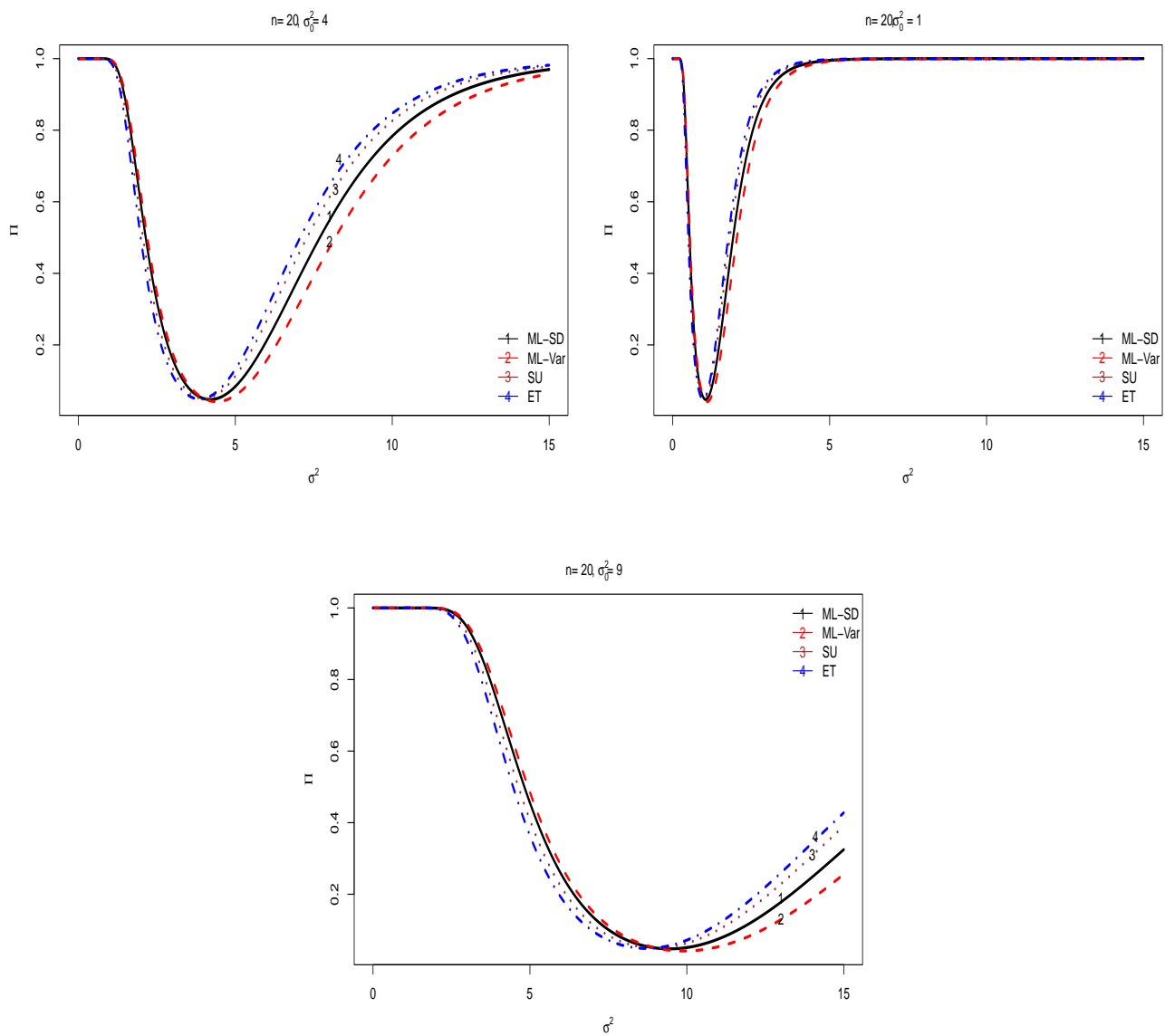
طول	بازه اطمینان مشاهده‌شده	نوع بازه
۳,۴۸۶۸	(۱,۸۶۵۰, ۵,۳۵۱۸)	I_{SD}
۳,۵۳۵۹	(۱,۷۳۶۴, ۵,۲۷۲۳)	$\sqrt{I_{ML}}$
۳,۵۸۲۶	(۱,۹۹۵۷, ۵,۵۷۸۴)	I_{SU}
۳,۸۰۰۶	(۲,۰۶۹۸, ۵,۸۷۰۴)	I_{ET}

جدول ۲: مخرج‌های (c_n, d_n) بازه اطمینان برای برخی مقادیر n و $1 - \alpha$

$1 - \alpha = 0.99$	$1 - \alpha = 0.95$	$1 - \alpha = 0.90$	$n = N - 1$
(۰,۰۱۲۵, ۴,۸۸۴۹)	(۰,۰۶۲۶, ۴,۰۸۸۷)	(۰,۱۲۵۴, ۳,۶۷۸۶)	۱
(۰,۱۴۱۶, ۴,۵۶۷۷)	(۰,۳۱۸۶, ۳,۸۸۷۳)	(۰,۴۵۴۴, ۳,۵۳۸۶)	۲
(۰,۳۳۷۶, ۴,۵۷۹۷)	(۰,۵۸۷۳, ۳,۹۴۸۳)	(۰,۷۵۱۹, ۳,۶۲۶۷)	۳
(۰,۵۴۲۰, ۴,۶۷۳۱)	(۰,۸۳۱۷, ۴,۰۷۱۰)	(۱,۰۰۹۹, ۳,۷۶۵۶)	۴
(۰,۷۳۸۹, ۴,۷۹۴۳)	(۱,۰۵۳۲, ۴,۲۱۲۳)	(۱,۲۳۹۰, ۳,۹۱۷۹)	۵
(۰,۹۲۵۶, ۴,۹۲۵۶)	(۱,۲۵۶۰, ۴,۳۵۸۴)	(۱,۴۴۶۷, ۴,۰۷۱۹)	۶
(۱,۱۰۲۰, ۵,۰۵۹۹)	(۱,۴۴۳۹, ۴,۵۰۴۰)	(۱,۶۳۷۹, ۴,۲۲۳۶)	۷
(۱,۲۶۹۱, ۵,۱۹۳۷)	(۱,۶۱۹۷, ۴,۶۴۷۱)	(۱,۸۱۶۱, ۴,۳۷۱۵)	۸
(۱,۴۲۸۱, ۵,۳۲۵۸)	(۱,۷۸۵۳, ۴,۷۸۶۶)	(۱,۹۸۳۵, ۴,۵۱۴۹)	۹
(۱,۵۷۹۸, ۵,۴۵۵۳)	(۱,۹۴۲۳۸, ۴,۹۲۲۴۳)	(۲,۱۴۲, ۴,۶۵۴۰)	۱۰
(۱,۷۲۵۱, ۵,۵۸۱۹)	(۲,۰۹۲۱, ۵,۰۵۴۵)	(۲,۲۹۲۹, ۴,۷۸۸۸)	۱۱
(۱,۸۶۴۷, ۵,۷۰۵۶)	(۲,۲۳۵۳, ۵,۱۸۲۸)	(۲,۴۳۷۱, ۴,۹۱۹۵)	۱۲
(۱,۹۹۹۹, ۵,۸۲۶۴)	(۲,۳۷۲۹, ۵,۳۰۷۷)	(۲,۵۷۵۶, ۵,۰۴۶۴)	۱۳
(۲,۱۲۹۱, ۵,۹۴۴۴)	(۲,۵۰۵۵, ۵,۴۲۹۲)	(۲,۷۰۸۹, ۵,۱۶۹۸)	۱۴
(۲,۲۵۴۷, ۶,۰۵۹۶)	(۲,۶۳۳۵, ۵,۵۴۷۷)	(۲,۸۳۷۶, ۵,۲۸۹۸)	۱۵
(۲,۳۳۲۱, ۶,۱۹۹۲)	(۲,۷۶۹۴, ۶,۰۹۹۳)	(۲,۹۷۵۸, ۵,۴۱۷۳)	۲۰
(۲,۳۴۴۶, ۷,۰۸۸۲)	(۲,۷۳۷۳, ۶,۵۹۶۲)	(۳,۹۴۵۲, ۶,۳۴۸۱)	۲۵
(۳,۸۱۰۱, ۷,۵۳۷۷)	(۴,۲۰۶۷, ۷,۰۵۱۴)	(۴,۴۱۵۷, ۶,۸۰۶۰)	۳۰



شکل ۲: تابع توان آزمون‌ها برای $n = 4, 9$ و $\alpha = 0.05$



شکل ۳: تابع توان آزمون‌ها برای $n = 20$ و $\alpha = 0.05$

مراجع

- [1] Lehmann, E.L., Romanov, J.P. (2005). *Testing Statistical Hypotheses*, third ed. Springer.
- [2] Neyman, J. and Pearson, E. S. (1936). Contributions to the theory of testing statistical hypotheses I. *Statistical Research Memoirs*, **1**, 1-37.
- [3] Srivastava, M.K. and Srivastava, N. (2009). *Statistical Inference: Testing of Hypotheses*, PHI, New Delhi.
- [4] Tate, R. F. and Klett, G. W. (1959). Optimal confidence intervals for the variance of a normal distribution. *Journal of the American Statistical Association* **54**, 674-682.

The shortest confidence interval and its test for the standard deviation in the normal distribution

N. Esmailzadeh,¹ Kh. Fazli²

Abstract:

In this article, based on a random sample from a normal distribution with unknown parameters, we obtain the shortest confidence interval for the standard deviation parameter using the sample standard deviation. We show that this confidence interval cannot be obtained by taking the square root of the endpoints of the shortest confidence interval for the variance given by Tate and Klett. A table is provided to calculate the confidence interval for several sample sizes and three common confidence coefficients. Also, the power performance of the tests made based on the mentioned confidence intervals is considered.

Keywords: Confidence interval length, Standard deviation, Unbiased confidence interval.

¹ n.esmailzadeh@uok.ac.ir

² KhFazli@uok.ac.ir